# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-065072

(43)Date of publication of application: 06.03.1998

(51)Int.CI.

H01L 23/36

(21)Application number: 08-218585

(71)Applicant: TAIYO YUDEN CO LTD

(22)Date of filing:

20.08.1996

(72)Inventor: SUZUKI YOSHIKI

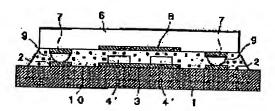
**MURAIDA MICHIO** 

## (54) HEAT RADIATING ELECTRODE STRUCTURE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a heat radiating electrode structure that is thin and has a large heat radiating property.

SOLUTION: Since a bump electrode for heat radiation consists of a bump 4' for heat radiating and an electrode 3 on a board 1 where a semiconductor element 6 is mounted with face down, an extremely narrow gap is formed within a range where both do not contact between the bump electrode for heat radiation and a ground electrode 8 of the semiconductor element 6, and an insulation resin 10 with a high conductivity is filled into the gap, heat generated by the semiconductor element 6 can be propagated from the bump electrode for heat radiation (the bump 4' for heat radiation and the



electrode 3) to the board 1 via the insulation resin 10 from the ground electrode 8 for heat radiation. Since a gas S between the ground electrode 8 of the semiconductor element 6 and the bump 4' for heat radiation board on the 1 is narrow and a heat- conductive insulation resin 10 is filled into the gap, the heat of the semiconductor element 6 can be propagated to the bump electrode for heat radiation speedily, thus obtaining a high heat radiating property. Also, it is not necessary to mount a conventional heat sink to the semiconductor element 6, thus preventing a packaging substrate from becoming thick.

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

29.02.2000

[Date of sending the examiner's decision of

04.09.2001

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開發号

特開平10-65072

(43)公開日 平成10年(1998)3月6日

(51) Int.CL

鐵別配号

庁内整理番号

PI

技術表示的所

H01L 23/36

HOIL 23/36

審査請求 京請求 菌求項の数3 OL (全 4 頁)

(21) 山廟番号

特顯平8-218585

(22)出版日

平成8年(1996)8月20日

(71)出頭人 000204284

太陽誘電株式会社

東京都台東区上野 6 丁目16番20号

(72) 発明者 鈴木 芳規

東京都台東区上野 6 丁目16番20号 太陽誘

理株式会社内

(72) 発明者 村井田 過夫

東京都台東区上野6丁月16番20号 太陽誘

龟株式会社内

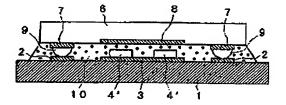
(74)代理人 弁理士 官田 精孝

#### (54) 【発明の名称】 放熟電極構造

## (57)【要約】

【課題】 薄型で且つ高い放熱性が得られる放熱電極機 造を提供する。

【解決手段】 半導体素子6がフェイスダウン実装され る基板1上に、放熱用バンブ4~と電極3によって放熱 用突起電極を構成し、該放熱用突起電極と半導体素子6 のグランド電極8との間に両者が接触しない範囲で極力 狭い間隙を形成して、この間隙に熱圧導性の高い絶縁性 樹脂10を充填してあるので、半導体素子6で発生した 熱を、グランド電極8から絶縁性樹脂10を介して放熱 用突起電極(放熱用バンブ4 及び電極3)から基板1 に伝えて放熱することができる。半導体素子6のグラン ド電価8と基板1上の放熱用バンブ4°との間隙5が狭 く。しかも該間隙Sに熱圧導性の絶縁性樹脂10が充填 されているので、半導体素子1の熱を放熱用突起電極に 速やかに伝えて高い放熱性を得ることができる。また、 従来のような放熱器を半導体素子6に取り付ける必要が ないので突装基板の厚みが厚くならない。



http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/Tokujitu/tjcontenttrns.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N... 2/22/2005

(2)

特闘平10-65072

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体素子がフェイスダウン真装される 基板上に、半導体素子と僅かな間隙をおいて対向する少 なくとも1つの放熱用突起電極を設け、半導体素子と放 熱用突起電極との間隙に熱圧導性絶縁材を充填した、 ことを特徴する放熱電極構造。

【請求項2】 放熱用突起電極が半導体素子と向き合う 平坦面を有する。

ことを特徴とする請求項1記載の放熱電極構造。

【語求項3】 半導体素子が放熱用突起電極と向き合う 10 部分にグランド電極を有する、

ことを特徴とする請求項1または2項記載の放熱電極機

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の層する技術分野】本発明は、基板上にフェイス ダウン実装された半導体素子の冷却に有用な放熱電極機 造に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、基板上にフェイスダウン実装され 20 た半導体素子の冷却には、半導体素子にシリコングリス 等を介して金属製の放熱器を取り付け、半導体素子で発 生した熱を該放熱器に伝えて放熱する方式が一般に採用 されている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】上記従来のものでは、 半導体素子に放熱器が取り付けられるため、実装基板が その分厚くなり薄型化の障害となる不具合がある。

【0004】本発明は上記事情に鑑みてなされたもの で、その目的とするところは、薄型で且つ高い放熱性が 30 得られる放熱電極棒造を提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた め、本発明に係る放熱電極構造は、半導体素子がフェイ スダウン実装される基板上に、半導体素子と僅かな間隙 をおいて対向する少なくとも1つの放熱用突起電極を設 け、半導体素子と放熱用突起電極との間隙に熱圧導性絶 縁村を充填した、ことをその主たる特徴としている。

【0006】本発明に係る放熱電極構造によれば、半導 体索子で発生した熱を、熱伝導性絶縁材を介して放熱用 **突起電極から基板に伝えて放熱するととができ、従来の** ような放熱器を半導体素子に取り付ける必要がないので 実装基板の厚みが厚くならない。

[0007]

【発明の実施の形態】図1乃至図5には本発明の第1の 実施形態を示してある。以下に本実施形態に係る放熱電 極構造をその構築手順を交えて説明する。

【0008】まず、図1に示すような基板1を用意す る。この基板1の上面には、後述する半導体素子6が接 バンプ4が形成される電極3がその内側位置に設けられ ている。

【0009】次に、図1に示すように、電極3の上面 に、山型状の放熱用バンブ4を複数個形成する。との放 熱用バンプ4は熱伝導性の高いAu、Ag,A1.Cu 等の金層またはとれらの合金から成り、その形成方法は 周知のものと同様であるためここでの説明を省略する。 【0010】次に、図2に示すように、電極3上に形成 された放熱用バンプ4に下面が平らな治具5を押し付け て変形させ、放熱用バンブ4に基板上面と平行な平坦面 を形成する。本実施形態では加工成形後の放熱用バンブ 4 と電極3によって放熱用突起電極が構成される。 【0011】次に、図3に示すように、基板1の上面に 半導体素子6をフェイスダウン実装する。この半導体素 子6の下面には、電極2に対応する複数のコンタクト電 極?が設けられ、また電極3に対応するグランド電極8 がその内側位置に設けられている。また、コンタクト電 極7の下面には接続用バンプ9が予め形成されており、 該バンプ9は実装時に基板1上の電極2に接続される。 【①①12】墓板1上に実装された半導体素子1の下面 (グランド電極8)と、放熱用バンブ4 の平坦面との 間には、好ましくは両者が接触しない範囲で極力狭い間 瞭Sが形成される。換言すれば、先に述べた放熱用バン ブ4の成形荷重及び加工成形後の放熱用バンブ4°の基 板上面からの高さ寸法は上記間隙Sが確保できるように

【0013】ちなみに、図3では半導体素子6のコンタ クト電極7に接続用バンプタを形成したものを倒示した が、半導体素子6側に設けられた接続用バンプ9は、図 4に示すように基板1の電板2上に形成するようにして も同様のフェイスダウン実装を行うことができる。

設定される。

【0014】次に、図5に示すように、上記閲覧Sを含 む墓板1と半導体素子6との間の隙間に熱伝導性の高い 絶縁性樹脂 10. 例えばエポキシ樹脂またはシリコン樹 脳を充填する。以上で基板1への半導体素子6の実装を 完了する。

【0015】図5から分かるように、本実施形態に係る 放熱電極棒造では、半導体素子6がフェイスダウン実装 される基板1上に、加工成形後の放熱用パンプ4)と電 40 極3によって放熱用突起電極が構成されており、該放熱 用突起電極と半導体素子6のグランド電極8との間に両 者が接触しない範囲で極力狭い間隙Sが形成され、この 間隙Sに熱伝導性の高い絶縁性樹脂10が充填されてい

【0016】との放熱電極構造によれば、半導体素子6 で発生した熱を、グランド電極8から絶縁性樹脂10を 介して放熱用突起電極(放熱用バンブ4 及び電極3) から墓板しに伝えて放熱することができる。

【0017】半導体素子6のグランド電極8と墓板1上 続される複数の電極2が設けられ、また後述する放熱用 50 の放熱用バンブ4 との間隙Sが狭く、しかも該間隙S

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/tjcontenttrns.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N0401=/N... 2/22/2005 に熱圧導性の絶縁性制脂10が充填されているので、半 導体素子10熱を放熱用突起電極(放熱用バンブ4 及 び電極3)に遠やかに伝えて高い放熱性を得るととがで きる。

【0018】また、飲熱用バンブ41に基板上面と平行な平坦面を形成し、該平坦面をグランド管極8に向き合わせてあるので、半導体素子1の熱を対向面間で効率よく伝えて基板1への熱伝導を効果的に行うことができる。

【0019】更に、従来のような放熱器を半導体素子6 に取り付ける必要がないので、実装基板の厚みが厚くな ちない利点がある。

【0020】図6及び図7には本発明の第2の実施形態を示してある。本実施形態に係る放熱電極構造が第1の実施形態のものと異なるところは、放熱用バンブ4の代わりに図6に示すような放熱用厚膜11を管極3上に形成し、該放熱用厚膜11に基板上面と平行な平坦面を第1実施形態と同様の治具5を用いて形成した点にある。本実施形態では加工成形後の放熱用厚膜11 と電極3によって放熱用突起電極が構成される。

【0021】 放熱用厚膜11は、スクリーンED刷法によって導体ペーストを所定形状で塗布してれを乾燥し焼成することにより得られる。 導体ペーストは、熱伝導性の高いAu, Ag、Al, Cu等の金属粉末と溶剤とバインダとを混合して調製したものが使用される。

【0022】この放熱電便構造は、基板1にフェイスダウン実装される半導体素子6の下面側に、厚膜形成可能なエリアが確保できる場合に有用である。他の作用、効果は第1の実施形態のものと同様である。

【0023】図8及び図9には本発明の第3の実施形態を示してある。本実施形態に係る放熱電極構造が第1の 実施形態のものと異なるところは、放熱用バンブ4を形成した後に図8に示すようにこれを絶縁性制脂12で被 疑し、図9に示すように半導体素子6をフェイスダウン 実続するときの圧力を利用して放熱用バンブ4の加工成 形を行うようにした点にある。

【0024】との放熱電極構造によれば、治具5を用いて放熱用バンブ4の加工成形を行う工程を省略して機築 手順を簡略化することができる。他の作用、効果は第1 の実施形態のものと同様である。

【0025】勿論、本真能形態における改良享項は第2米

\*の実施形態にも適用可能であり、図10に示すように放 熱用厚膜11を絶縁性樹脂12で被覆し、半導体素子6 をフェイスダウン実装するときの圧力を利用して放熱用 厚膜11の加工成形を行うようにしてもよい。

[0026]

【発明の効果】以上詳述したように、本発明によれば、 半導体素子で発生した熱を、熱伝導性絶縁材を介して放 熱用突起電極から基板に任えて放熱することが可能であ り、半導体素子と放熱用突起電極との間隙が狭く、しか も該間隙に熱伝導性絶縁材が充填されているので、半導 体素子の熱を放熱用突起電極に速やかに伝えて高い放熱 性を得ることができる。また、従来のような放熱器を半 導体素子に取り付ける必要がないので、実装基板の厚み が厚くならない利点がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施形態に係る放熱電極構造の 機築手順を示す図

【図2】本発明の第1の実施形態に係る放熱電極構造の 機築手順を示す図

20 【図3】本発明の第1の実施形態に係る放熱電極構造の 構築手順を示す図

【図4】本発明の第1の実施形態に係る放熱電極構造の 機器手順を示す図

【図5】本発明の第1の実施形態に係る放熱電極構造の 機築手順を示す図

【図6】本発明の第2の実施形態に係る放熱電極構造の 模象手順を示す図

【図7】本発明の第2の実施形態に係る放熱電極構造の 機築手順を示す図

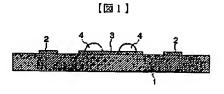
【図8】 本発明の第3の実施形態に係る放熱電極構造の 構築手順を示す図

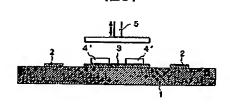
【図9】 本発明の第3の実施形態に係る放熱電極構造の 機器手順を示す図

【図10】第3の実施形態における改良享項を第2の実施形態に適用した例を示す図

【符号の説明】

1…基板、2、3…電極、4,4°…放熱用バンプ、5 …治具、6…半導体素子、7…コンタクト電極、8…グ ランド電極、9…接続用バンプ、S…関隙、10…絶縁 40 性樹脂、11、11°…放熱用厚膜、12…絶縁性樹 略





[22]

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/tjcontenttrns.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N0401=/N... 2/22/2005

